ディストーション測定報告

- ・入手したパッケージ品 3 個、ベアチップ品 5 個のうち、SG でテストをして動作可能なチップ及びモードで実施。(下記参照)
- ・音源(オリジナルソース; original source.wav)は、音楽関係の方に実際にエレキギター を演奏してもらい録音した。

<試作基板>



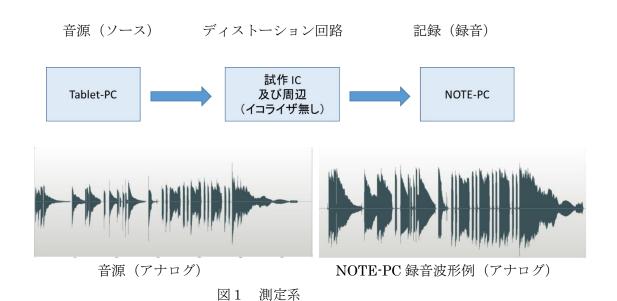
パッケージ品 IC 評価基板

SW/イコライザ/電源基板



ボンディング品 IC 評価基板 SW/イコライザ/電源基板

※今回の測定では、イコライザは使用していない。



Tablet-PC で原音(originalsource.wav)を再生、ディストーション回路に入力しその出力を NOTE-PC で録音する。(ツールは、再生は Windows Media Player、録音は WavePad を使用)

<測定項目及び測定結果>

- ・測定チップ:以下の2種類
 - ① パッケージ品 No.2
 - ② ボンディング品 No.2

• 測定項目

- ① ディストーション無し (ディストーションデバイス全てオフ)
- ② ディストーション最小レベル設定でディストーション素子1のみオン
- ③ 動作可能なディストーション素子をオン、ディストーションレベルは大動作可能な素子: パッケージ品 No.2; モード DS1、DS3、DS4、DS6 ボンディング品 No.2; モード DS1~DS6 それぞれ
- **※DSn**: ディストーション **SW** の番号でディストーション素子 $1 \sim 6$ を選択する。 今回の測定では、それぞれの **SW** を単独にオンさせたが、複数のディストーション素子を同時(任意)にオンさせることも可能。

・測定結果:以下に WavePad で録音した出力波形を示す。

① ディストーション無し: SW 全てオフ (クリーン音に相当)

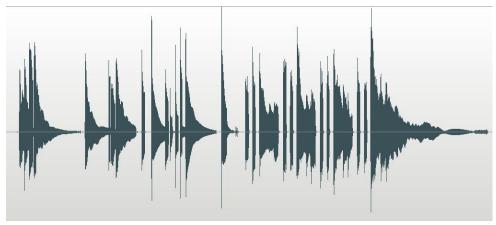


図 2-1 パッケージ品 No.2 (PKGNo2nodistortion.wav)

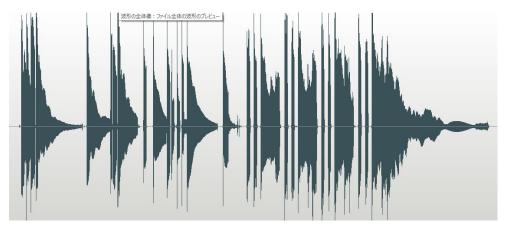


図 2-2 ボンディング品 No.2 (BDGNo2nodistortion.wav)

結果:原音と殆ど変わらない音を確認 (素人なのではっきり言えないが) ボンディング品の方のレベルが大きい気がする。

② ディストーション最小レベル設定でディストーション素子 1 (DS1)のみオン



図 3-1 パッケージ品 No.2 (PKGNo2DS1levelmin.wav)



図 3 - 2 ボンディング品 No.2 (BDGNo2DS1levelmin.wav)

結果:原音に比べ、振幅が多少リミットされているように思える。 音は、わずかに歪を感じる程度。和音のところで確認できる。

③ 動作可能なディストーション素子をオン、ディストーションレベルは大・パッケージ品 No.2

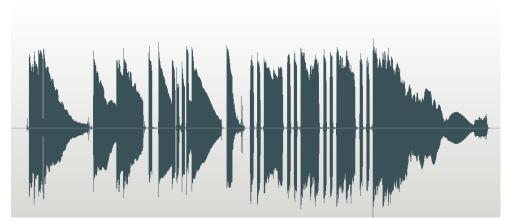


図 4-1 パッケージ品 No.2 DS1 オン (PKGNo2DS1levelmax.wav)

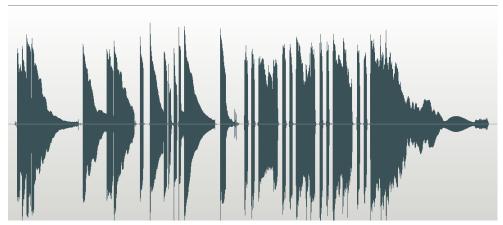


図 4-2 パッケージ品 No.2 DS3 オン (PKGNo2DS3levelmax.wav)

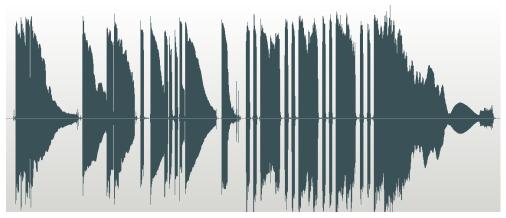


図 4-3 パッケージ品 No.2 DS4 オン (PKGNo2DS4levelmax.wav)

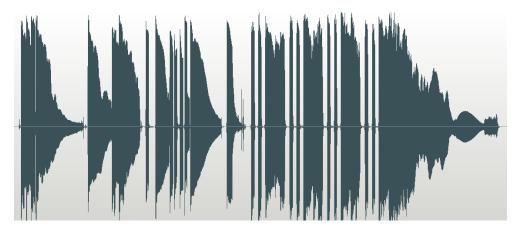


図 4 - 4 パッケージ品 No.2 DS6 オン (PKGNo2DS6levelmax.wav)

・ボンディング品 No.2

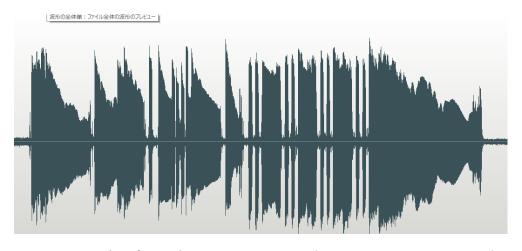


図 5-1 ボンディング品 No.2 DS1 オン (BDGNo2DS1levelmax.wav)

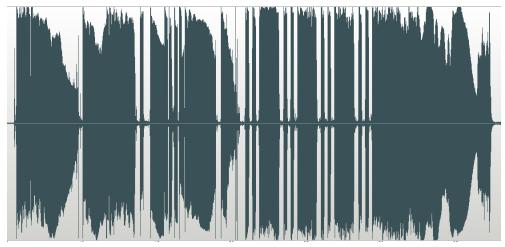


図 5-2 ボンディング品 No.2 DS2 オン (BDGNo2DS2levelmax.wav)

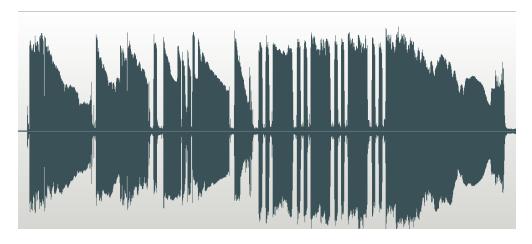


図 5-3 ボンディング品 No.2 DS3 オン (BDGNo2DS3levelmax.wav)

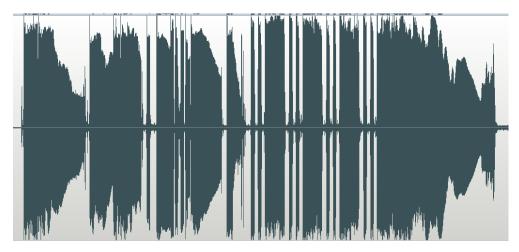


図 5-4 ボンディング品 No.2 DS4 オン (BDGNo2DS4levelmax.wav)

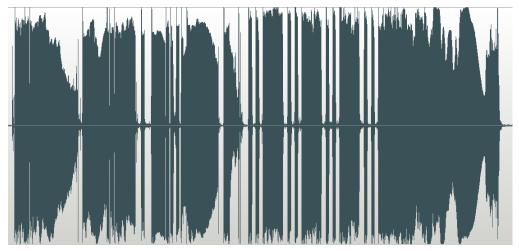


図 5-5 ボンディング品 No.2 DS5 オン (BDGNo2DS5levelmax.wav)

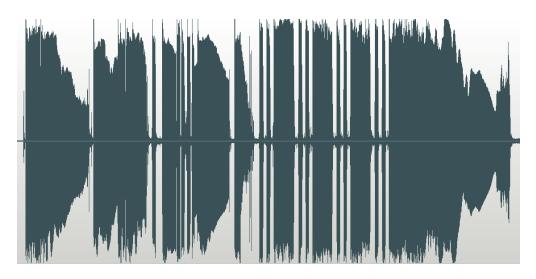


図 5-6 ボンディング品 No.2 DS6 オン (BDGNo2DS6levelmax.wav)

結果:

- 1) パッケージ品より、ボンディング品の方が出力が大きい
- 2) ディストーションは、ボンディング品の方が強い
- 3) ボンディング品は、S/N が悪いのがある。 測定系の問題、あるいは、シールドの問題、IC 単体の性能?

IC 内部回路特性の評価については、別途報告予定。